一种辐射噪声源快速重构与机理描述方法

居 荣¹ 邱晓晖^{2,3} 赵 阳^{1,3} 颜 伟¹ 董颖华¹ 王恩荣¹ (1.南京师范大学电气与自动化学院,南京,210042; 2.南京邮电大学通信与信息工程学院,南京,210003; 3.东南大学毫米波国家重点实验室,南京,210096)

摘要:针对现有辐射电磁兼容标准测试方法仅能得到辐射总噪声,而无法诊断辐射噪声机理,利用盲源信号分离 算法进行辐射噪声源分析与定位,并结合近场波阻抗理论实现辐射噪声机理诊断。理论与实验结果表明,采用文 中方法可提取辐射噪声源特性,抑制辐射噪声,并通过GB 9254 Class B 标准,从而验证方法的有效性。 关键词:电磁兼容;盲源信号分离;辐射噪声;机理诊断;噪声抑制 中图分类号:TM461;TN03 文献标识码:A 文章编号:1005-2615(2012)02-0217-05

Fast Reconstruction of Radiated Noise Source and Mechanism Description Method

Ju Rong¹, Qiu Xiaohui^{2,3}, Zhao Yang^{1,3}, Yan Wei¹, Dong Yinghua¹, Wang Enrong¹

School of Electrical & Automation Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing, 210042, China;
 School of Information and Communication Engineering, Nanjing University of Posts and Telecommunications,
 Nanjing, 210003, China;
 State Key Laboratory of Millimeter Waves, Southeast University, Nanjing, 210096, China)

Abstract: Since the total radiated noise is obtained by employing the standard electro-magnetic interference (EMI) measurement, and the radiated noise mechanism cannot be diagnosed, a radiated source reconstruction is implemented based on blind source separation (BSS) algorithm. Furthermore, the radiated noise mechanism is analyzed according to the near-field wave impedance measurement. Theorical and experimental results show that radiated source characteristic is extracted. It can meet GB 9254 Class B and has good validity.

Key words: electromagnetic compatibility; blind source separation; radiated noise; mechanism diagnosis; noise reduction

随着电力电子产品的广泛使用,高频数字印刷 电路产生的辐射噪声严重影响其他设备的正常运 行,因此需要根据不同的辐射噪声机理设计有效的 噪声抑制方案。然而,现有方法大多基于电波暗室等 标准电磁环境^[1-3],这些方法虽然能够迅速获知辐射 场强的大小并可以据此判断其是否满足电磁兼容标 准,但当检测结果不满足时,就需要进行辐射噪声源 的快速重构及其干扰机理的快速描述,以便完成对 高频辐射电磁干扰噪声问题的诊断与噪声抑制策略 的确定,从而有效解决辐射问题。与此同时,在辐射 噪声源重构方面,中国的Zhang利用小波变换分析 了变换器不同脉宽调制所引起的传导电磁干扰现 象^[4];西班牙的Gonzalez利用小波变换分析了开关 电源产生的传导电磁干扰并利用开关频率调制技术 抑制传导干扰噪声^[5];意大利的Antonini利用小波 包分解技术研究了电磁干扰噪声时域信号^[6];美国 的Pommerenke利用短时傅里叶算法(Short-time fast Fourier transform, STFFT)对辐射干扰噪声 中的尖峰信号做超分辨分析^[7]。此外,在辐射噪声诊 断方面,法国学者Aouine 通过分析近场区域辐射磁

基金项目:国家自然科学基金(51075215)资助项目;江苏省自然科学基金(BK2008429)资助项目;毫米波国家重点实验室开放基金(K200903, K201106)资助项目。

收稿日期:2011-03-07;修订日期:2011-05-04

通讯作者: 居荣, 男, 副教授, 1964年生, E-mail: xjw272594@163. com。

场分量获取电路辐射干扰噪声,建立了电流环路模型^[8];英国Thomas 也提出一种用于分析印刷电路板辐射干扰噪声的等效偶极子模型^[9];意大利的Capizzi 利用Okumura-Hata 电磁场经验传播公式和独立分量分析(Independent component correlation algorithm,ICA)算法研究辐射噪声源信号特征与位置信息^[10]。

上述方法虽然取得了一定成果,但仍然无法实 现辐射噪声源重构与机理诊断。鉴于此,在前期研究 基础上^[11-13],本文利用盲源信号分离算法完成辐射 噪声源重构,并结合近场波阻抗理论实现辐射噪声 机理诊断,从而为辐射噪声有效抑制提供理论依据。

1 辐射噪声源重构及其机理

辐射噪声通常由多个未知独立辐射噪声源在 空间叠加产生,而现有方法一般难以同时提取不同 辐射噪声源的信号特征。因此,本文提出一种基于 盲源信号分离算法(Blind source separation, BSS) 的辐射噪声源重构方法,即通过对不同干扰目标的 模型匹配实现辐射噪声源分析与定位。然而,BSS 算法要求不同辐射噪声源产生的信号不相关,因此 需进行辐射噪声源可分离性分析。

1.1 辐射噪声源可分离性分析

为了验证不同辐射噪声源产生的信号相关性, 不失一般性,设计两个辐射噪声测试场点a,b以及3 个辐射噪声源*E*_{1CM},*E*_{2CM},*E*_{DM},其中,*E*_{1CM},*E*_{2CM}为共 模辐射噪声源,*E*_{DM}为差模噪声源。此外,每个辐射 噪声源在测试场点a,b产生的辐射噪声如图1 所示。



图1 辐射噪声源可分离性分析

共模辐射噪声源产生共模电流,共模电流将引起 共模辐射场;同样的,差模辐射噪声源产生差模电流, 差模噪声源将引起差模辐射场。设Z。为自由空间波 阻抗,则带电导线在远场中产生的辐射场可表示为

$$E_{\theta} \approx j \frac{I Z_0 \beta_0 L \sin \theta}{4\pi r} e^{-j\beta_0 r}$$
(1)

式中:I 为共模/差模电流; Z_0 为自由空间(远场)波 阻抗,即377 Ω ; $\beta_0 = 2\pi/\lambda, \lambda$ 为相关频率信号波长; θ 为测试角度;r 为测试距离;L 为辐射线缆长度。

为了确定3个辐射噪声源的相关性,两个测试

场点总场强 E_a 和 E_b 与3个辐射噪声源 E_{1CM} , E_{2CM} 和 E_{DM} 之间的相关性。测试过程中,被测物摆放距离, 测试角度,辐射线缆长度 L_1 , L_2 和 L_3 能够通过实际 测量得到, Z_0 和 β_0 为常量,由式(1)便可得

式中:*I*_{1CM}(*t*),*I*_{DM}(*t*),*I*_{2CM}(*t*)分别为辐射噪声源产 生共模/差模电流;*K*_i为常量,其值为(*i* 代表不同 的测试点以及共模/差模噪声测试模态)

$$K_i = j \frac{Z_0 \beta_0 L_i \sin \theta_i}{4\pi r_i} e^{-j \beta_0 r_i}$$
(3)

由此可见,两个测试场点总场强与辐射噪声源 产生共模/差模电流有关,且3个辐射噪声源引起 辐射场强仅与其共模/差模电流有关。因此,3个辐 射噪声源产生的信号不相关,可采用BSS 算法。

1.2 基于BSS 的辐射噪声源重构

盲源信号分离是指对源信号完全未知的情况 下,仅根据从多个传感器测得的混合信号,从其中 分离出各源信号。对于被测设备而言,其辐射总噪 声是由多个辐射噪声源产生的,此外,每个辐射噪 声源的信号也无法获知,因此可采用BSS 算法实现 辐射噪声源重构。设x(t)为p个测试场点的辐射噪 声信号,s(t)为由m个独立的未知辐射噪声源信 号,且 $p \ge m$ 。根据BSS 算法,可得

x(t) = As(t) $t = 1, 2, \dots, N$ (4) 式中A为一未知的 $p \times m$ 混合矩阵。盲信号分离的 目标是仅由传感器测量信号x(t)重构源信号s(t)。 由于盲源信号算法较多,本文将利用一种性能比较 稳定的自适应类算法,即快速独立分量分析(Fast independent component correlation algorithm, Fast ICA)算法实现辐射噪声源重构。在Fast ICA 算法中,s(t)的估计为

$$\hat{\boldsymbol{s}}(t) = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{s}}_1(t), \hat{\boldsymbol{s}}_2(t), \hat{\boldsymbol{s}}_3(t), \cdots, \hat{\boldsymbol{s}}_m(t) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = W\boldsymbol{x}(t) = W\boldsymbol{A}\boldsymbol{s}(t)$$

式中,W 为一个 $m \times p$ 盲分离矩阵,使s(t)的估计 $\hat{s}(t)$ 为s(t)的线性组合。根据大数定理,当WA 中有 2 个或以上非零元素时,相对于相互独立的辐射噪 声源信号s(t),其估计信号 $\hat{s}(t)$ 更接近高斯分布,所 以盲信号分离的代价函数可以取为使 $\hat{s}(t)$ 的非高斯 性更大。此外,易证明,该代价函数与 $\hat{s}(t)$ 的负熵最 大、 $\hat{s}(t)$ 的互信息最小以及W 的最大似然估计等准 则都是等价的。只是在实现过程中,虽然峭度可以用 来衡量信号的高斯性,但不易获得稳定的峭度估计;

(5)

互信息涉及概率分布估计,也不易实现。因此,一般 常将 $\hat{s}(t)$ 的负熵最大作为 $\hat{s}(t)$ 估计准则,负熵估计具 有较好的鲁棒性。Fast ICA 具体实现过程如下:

(1)**x**(t)的中心化。中心化的目的是使**x**(t)成 为零均值向量,即进行x(t) - E[x(t)]处理,其中 $E[\mathbf{x}(t)]$ 表示 $\mathbf{x}(t)$ 的均值。

(2)x(t)的预白化。为简化盲分离过程,需要对 零均值的x(t)进行白化处理,即

$$\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{E}\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{E}^{\mathsf{I}}\mathbf{x}(t)$$
 (6)
式中: \mathbf{D} =diag $[d_1, d_2, \cdots, d_p]$,是由 $\mathbf{x}(t)$ 的协方差
矩阵特征根构成的对角阵; \mathbf{E} 为对应的正交归一特
征向量构成的特征矩阵。预白化后, $\tilde{\mathbf{x}}(t)$ 的协方差
矩阵为单位阵。

(3)基于负熵最大准则的分离矩阵 W 的盲估 计,将W 表示为W=「Wュ,Wュ,…,Wュ],按如下步骤 对 W_1, W_2, \dots, W_p 逐一进行估计:

①选择一个初始权向量 W_i ;

 $(2) \diamondsuit W_i^+ = E \left[\mathbf{x} (t) g (W_i^T \mathbf{x} (t)) \right] -$ $E[g'(\boldsymbol{W}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(t))]\boldsymbol{W}_i;$

 $(3) \diamondsuit W_i = W_i^+ / \| W_i^+ \| ;$

④如果没有收敛,回到第②步重复执行。

根据上述快速独立分量分析算法即可实现辐 射噪声源重构。

1.3 辐射噪声机理诊断方法

PCB 上的辐射噪声一般包括共模辐射噪声和 差模辐射噪声,通常共模噪声由非良好接地或接地 点地电位反射电压引起,而差模噪声则由信号环路 即走线产生,如图2所示。由于不同的干扰噪声机 理需要有不同的辐射EMI 滤波方案做应对,又由 于PCB电路上的辐射噪声源多种多样如功率器件 所附属的驱动电路和一些数字器件上的控制电路 等各种信号电路。通过上述BSS 算法可以实现辐射 噪声源重构,但仍无法诊断辐射噪声机理。

对于电路辐射干扰而言,根据测试距离和波长之 间的大小关系,将辐射干扰分为近场辐射和远场辐 射。当测试距离小于 $\lambda/(2\pi)$ 时称为近场辐射,反之为 远场辐射。另一方面, 定义波阻抗Zw 为辐射电场E



(a) 电偶极子辐射模型



与辐射磁场 H 的比值, 远场波阻抗约等于 377 Ω , 而 近场共模波阻抗且与距离成反比,且呈高阻抗场

$$Z_W = \frac{E}{H} \propto \frac{1}{r} \tag{7}$$

近场差模波阻抗与测试距离成正比,且呈低阻 抗场

$$Z_W = \frac{E}{H} \propto r \tag{8}$$

由式(7,8)发现,通过分析近场中波阻抗与测 试距离的关系,可以诊断辐射噪声机理,并据此进 一步确定辐射抑制方案。

2 理论仿真

为了验证上述辐射噪声源重构方法的有效性, 本文建立两组辐射噪声源信号样本,分别包括10 个共模辐射噪声源信号和10个差模辐射噪声源信 号。利用本文方法提取每一组样本中的辐射噪声源 信号特征,组成样本集,其中每个样本集由20个32 维的特征向量组成。与此同时,测试场点信号集由 20个辐射噪声信号组成,其中1~8和15~17为共 模辐射噪声信号,9~14 和18~20 为差模辐射噪声 信号,分别提取上述20个辐射噪声信号的特征向 量,并分别用平均距离法、平均样本法和进行K近 邻分类法分类,如图3所示。其中,共模信号用1表



辐射噪声源重构方法理论仿真结果 图 3

示,差模信号用-1表示。

图3(a)为平均距离法分类结果,图中上半部分 为分类后结果,下半部分为原信号类别。由此可知, 除信号18有误判外(原信号为共模,判断为差模), 其余信号均判断准确。图3(b)为平均样本法分类结 果,对于每个测试场点信号,通过求解其特征向量与 两个样本集的均值特征向量的欧式距离,并用与共 模样本的欧式距离减去与差模样本的欧氏距离。根 据平均样本法原理,可知当差值小于0时,判断为差 模,大于0时,判断为共模。由图3(b)可以看出,判断 结果较为准确。图3(c)为K近邻分类法分类结果, cnum 为共模信号序号向量,dnum 为差模信号序 号向量。由图可知,该方法可以较好地重现原辐射 噪声信号中的模态信息。

3 实验结果分析

为验证上述辐射噪声源重构与机理描述方法的有效性,本文进行了如下实验。

3.1 辐射噪声源重构的验证实验

建立如图1所示的实验系统,利用射频信号发 生器PA-103在*E*_{1CM}处产生共模噪声信号(16 MHz 正弦波),同时在*E*_{DM}处产生差模噪声信号 (10 MHz正弦波)。在测试点a,b同时测试上述噪 声信号在空间产生的辐射噪声,如图4(a)所示。通 过对混合噪声信号进行时域补偿并通过相关系数 法和时间延迟来确定延迟信号的最小相关系数,从 而得到两辐射噪声源分离波形如图4(b)所示,其 中,分离后信号的最大相关系数与延时时间的采样 关系如图4(c)所示。由图4可见,由于测试环境背 景噪声与随机噪声影响,本文通过对辐射噪声信号 进行时域补偿和频域补偿可以实现辐射噪声源重 构。

3.2 应用案例

根据上述辐射噪声源重构与机理描述方法,本 文分析研究了某型重力计量电子设备产生的辐射 噪声。如图5(a)所示,该设备未通过GB 9254 Class B 标准,其主要超标频点为 36,85,100,110,120, 130,140,150 和160 MHz。

针对上述问题,首先利用BSS 算法进行辐射噪 声源重构,结果发现其辐射噪声是由10和12 MHz 的辐射噪声源产生;再采用德国 R&S 公司近场探 头组 HZ-11 测试近场辐射噪声,包括磁场探头 (Loop 3 cm)和电场探头(Stab 6 mm),频率范围 为10 kHz~2 GHz。结果表明,10 MHz 的辐射噪声 源为共模源,而12 MHz 的辐射噪声源为差模源。 据此,本文设计了由10,22,68 和82 pF 电容组成的



图4 辐射噪声源重构的验证实验结果

全电容 EMI 滤波器以抑制 12 MHz 的差模辐射噪声;并利用 Ferrite Core 及双绞线布线方式降低了 10 MHz 的共模辐射噪声。如表1 和图5 所示,辐射噪声降低 23 dB,并通过GB 9254 Class B 标准,从 而验证了方法的有效性。

表1 噪声抑制前后,某型重力计量电子设备辐射噪声对比

频点/ MHz	抑制前/ (dB•µV•m ⁻¹)	抑制后/ (dB•µV•m ⁻¹)	降幅/ (dB•µV•m ⁻¹)	安全裕量/ (dB・µV・m ⁻¹)
36	44.213	35.012	9.201	4.988
85	44.992	27.235	17.757	12.765
100	49.976	26.103	23.873	13.897
160	48.102	30.001	18.101	9.999



(a) 抑制前辐射噪声



图5 单片机重力计量系统辐射噪声

4 结束语

本文提出了一种基于盲源信号分离算法,并结 合近场波阻抗测试的辐射噪声源重构与机理描述 方法。实验结果表明,辐射噪声源重构方法能够实 现辐射噪声源个数与特性分析,从而为辐射噪声分 析与抑制提供理论依据。

参考文献:

- Paul C R. Introduction to electromagnetic compatibility [M]. 2nd Edition. New York: John Wiley &. Sons, 2006:414-426.
- [2] Pocai M, Dotto I, Festa D, et al. Improving the performances of a reverberation chamber: a real case, electromagnetic compatibility[C]// 2009 20th International Zurich Symposium. Zurich: [s. n.], 2009:53-56.

- [3] Kim Ki Hyeon, Yu Jihun, Lee Sang-Bok, et al. RF conduction in line noise suppression effects for Fe and NiFe magnetic nanocomposite[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2008,44(11):3805-3808.
- [4] Yang Ru, Zhang Bo, Qiu Dongyuan, et al, Timefrequency and wavelet transforms of EMI dynamic spectrum in chaotic converter [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009,24(4):1875-1880.
- [5] Gonzalez D, Bialasiewicz J T, Balcells J, et al. Wavelet-based performance evaluation of power converters operating with modulated switching frequency[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008,55(8):3167-3176.
- [6] Antonini G, Orlandi A. Wavelet packet-based EMI signal processing and source identification[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2001,43(2):140-148.
- [7] Li Zhe, Pommerenke D. EMI-debugging of complex systems using different time, modulation, STFFT and frequency domain signal analysis techniques [C]// International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Chicago: [s. n.], 2005,2:607-611.
- [8] Aouine O, Labarre C, Costa F. Measurement and modeling of the magnetic near: field radiated by a buck chopper [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2008, 50(2):445-449.
- [9] Xin Tong, Thomas D W P, Nothofer A, et al. Modeling electromagnetic emissions from printed circuit boards in closed environments using equivalent dipoles [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2010,52(2):462-470.
- [10] Capizzi G, Coco S, Laudani A. A new tool for the identification and localization of electromagnetic sources by using independent component analysis
 [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2007, 43(4): 1625-1628.
- [11] 赵阳, SEE K Y. 电磁兼容基础与应用(英文版)
 [M].北京:机械工业出版社,2007:165-174.
 Zhao Yang, See K Y. Fundamental of electromagnetic compatibility and application[M]. Beijing: China Machine Press, 2007:165-174.
- [12] 赵阳,颜伟,赵波,等.电路辐射电磁干扰机理快速诊断与特性估计研究[J].电工技术学报,2010,25(10): 6-13.

Zhao Yang, Yan Wei, Zhao Bo, et al. Investigation on radiated EMI noise diagnosis and estimation for HF circuits[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2010,25(10):6-13.

[13] 赵阳,罗永超,颜伟,等.高频电路辐射干扰快速分析 与预估方法[J].电波科学学报,2010,25(3):466-470.

Zhao Yang, Luo Yongchao, Yan Wei, et al, Fast analysis and estimation approach applied in radiated EMI for high-frequency circuit[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2010,25(3):466-470.